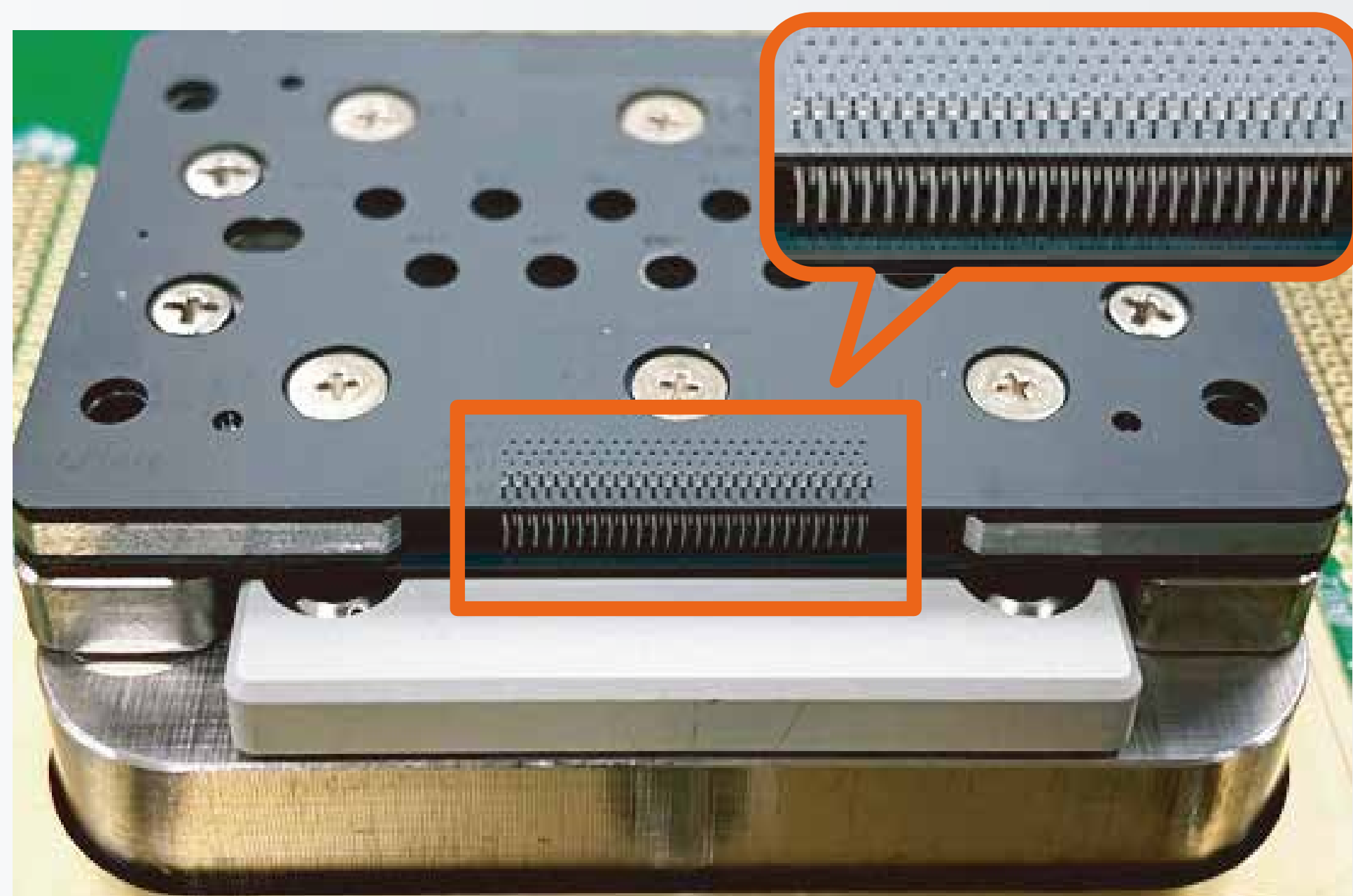




細径で高CCCを実現
Achieves high CCC with a small diameter

GPU/DPU/AI製品測定に最適
Ideal for GPU/DPU/AI Product Testing

1ピン交換可能
Shorter delivery time

■ High CCC Probe使用例 Image of High CCC Probe use

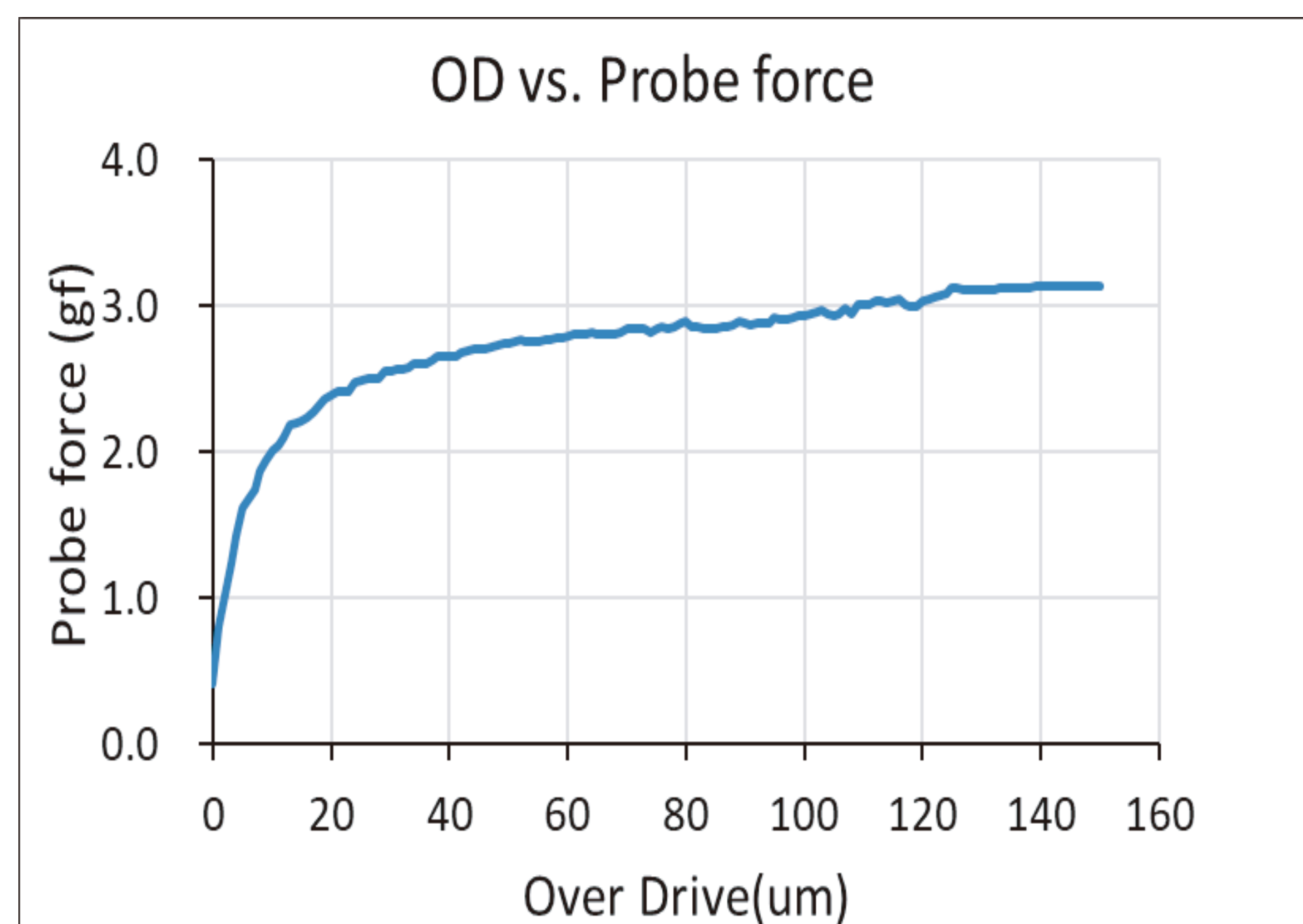
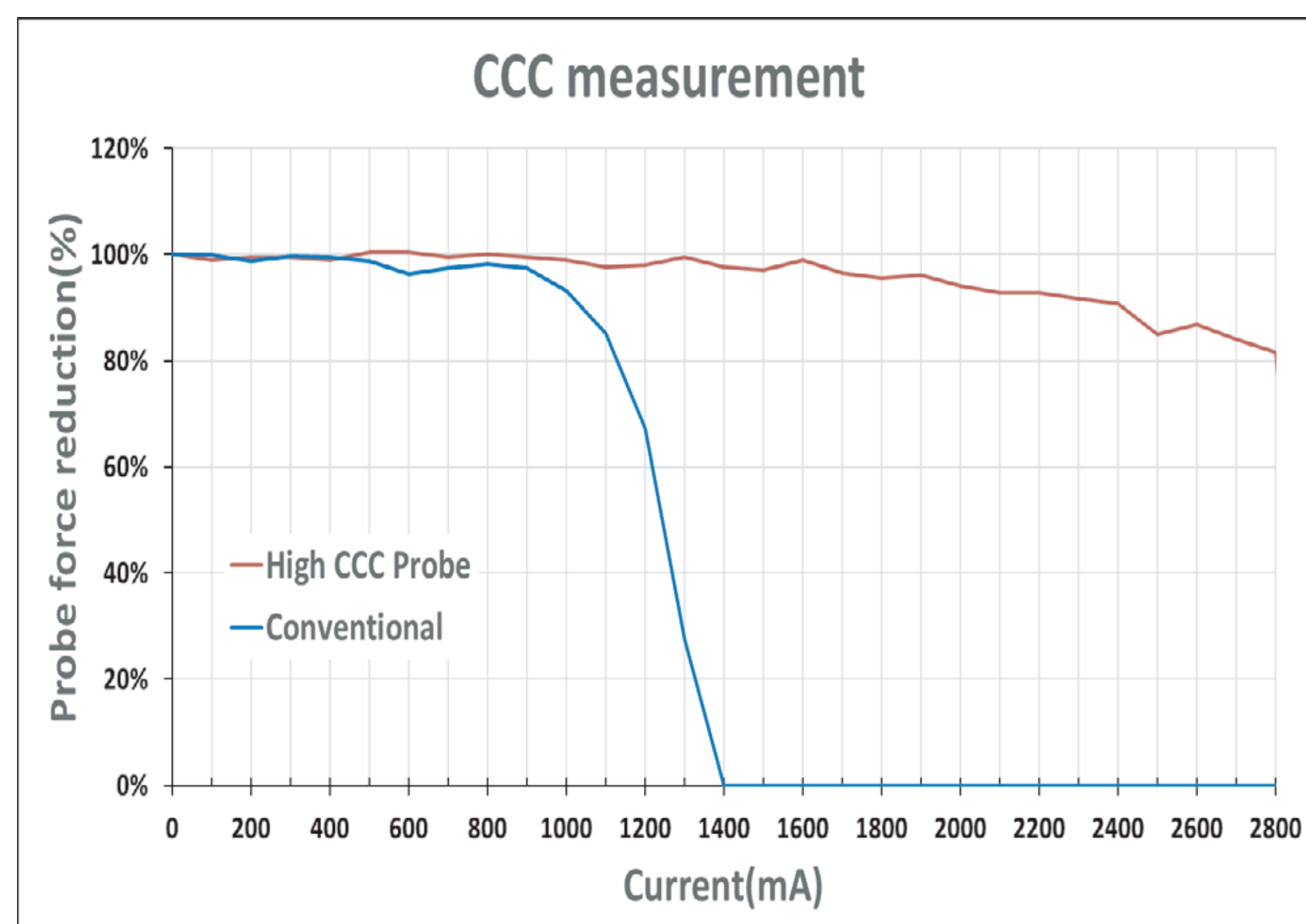
■ Specifications



Probe size	Min pitch	Overall length	Raw material	CCC	Probe force	Recommend Over drive	MaxOverdrive
100×100um	140um	3700um	PdCo/Au/Rh	>2500mA	3.0gf	75um	150um

*120umピッチ対応開発中 Less than 120um is also under development

■ Measurement result



ニデックSVプローブ株式会社
NIDEC SV PROBE CORPORATION

国内拠点

・東京(本社)
171-0014 東京都豊島区池袋4-32-8 サンパウ池袋ビル2階
TEL 03-6915-2820
・大阪
540-0026 大阪市中央区本町2-3-1 ストーク NE 3F
TEL 06-6945-4762
・熊本
969-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼11-9 エヌ・アイ・シービル2F
TEL 096-288-4253
・北海道(生産拠点) ニデックSVプローブ電子株式会社
071-0502 北海道空知郡上富良野町西2線北25号

海外拠点

・シンガポール NIDEC SV PROBE PTE. LTD.
・アメリカ NIDEC SV PROBE INC.
・ベトナム NIDEC SV PROBE VIETNAM CO., LTD.
・台湾 NIDEC SV PROBE TAIWAN CO., LTD.
・中国 NIDEC SV PROBE SUZHOU CO., LTD.